

Espesor De Revestimiento Manual

Número de artículo: XRF-980



Introducción

El analizador portátil de espesor de revestimientos XRF adopta Si-PIN (o detector de deriva de silicio SDD) de alta resolución para lograr una excelente precisión y estabilidad de medición. Ya sea para el control de calidad del espesor del revestimiento en el proceso de producción, o la comprobación aleatoria de la calidad y la inspección completa para la inspección del material entrante, XRF-980 puede satisfacer sus necesidades de inspección.

[Aprende más](#)

| | |
|-------------------------|--|
| Detector | Detector Si-Pin de alto rendimiento /Detector SDD optimizado |
| Filtro | Cambiador de filtro automático multiposición |
| Ventana | Kapton con diseño de ventana anti-perforación opcional |
| Colimador | Colimador de 5 mm |
| Batería | 7.2V Li-ion batería 6800mAh |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva en color |
| Almacenamiento de datos | 100000+datos de almacenamiento |
| Transferencia de datos | WiFi USB |
| Seguridad de radiación | Dispositivo de protección de seguridad, apagado del tubo cuando no hay muestra , Seguridad de usuario protegida por contraseña |
| Cámara (opcional) | Cámara CCD integrada con lente de enfoque automático para posicionar y registrar las posiciones de los puntos de medición |
| Espesor | Generalmente dentro de 50um (dependiendo del material) Repetibilidad hasta 0,1%. |
| Temperatura ambiente | -10°C~50°C Humedad 0%~80 |
| Peso | Aprox. 1.5kg (3.3lbs) incluyendo batería |
| Dimensiones | LxAnxAI: 220mm*91mm*276mm |
| Idioma del software | Inglés y otros idiomas |